# РОСТ КРИСТАЛЛОВ

УДК 548.736.3

## Посвящается памяти Н.В. Белова

# ПОЛИМОРФНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛ↔МОНОКРИСТАЛЛ В Rb<sub>0.975</sub>Cs<sub>0.025</sub>NO<sub>3</sub>

© 2011 г. В. И. Насиров, А. Ф. Хазиева, Ю. Г. Асадов

Институт физики НАН Азербайджана E-mail: yusifasadov@rambler.ru Поступила в редакцию 23.11.1010 г.

Методом оптической микроскопии исследована морфология роста кристаллов IV, III, II и I модификаций при полиморфных превращениях IV  $\leftrightarrow$  III  $\leftrightarrow$  I в Rb<sub>0.975</sub>Cs<sub>0.025</sub>NO<sub>3</sub>. Определены температуры равновесия между IV и III ( $T_0 = 393 \pm 0.5$  K), III и II ( $T_0 = 421 \pm 0.5$  K), II и I ( $T_0 = 497 \pm 0.5$  K) фазами исследуемого кристалла. Установлено, что превращения идут по типу монокристалл $\leftrightarrow$ монокристалл и происходят с образованием и ростом зародышей новых кристаллов внутри матричных.

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Изучение закономерностей полиморфного превращения в нитратовых соединениях щелочных металлов имеет не только научный, но и практический интерес, так как этот процесс тесно связан с вопросами технологии получения монокристаллов смешанного состава, обладающих полиморфизмом.

Известно, что в интервале температур от комнатной до температуры плавления ( $T_{пл} = 587$  K) у RbNO<sub>3</sub> установлены четыре различных модификации. При комнатной температуре IV-модификация имеет тригональную решетку с симметрией  $P_{3_1}$  [1]. При температуре T > 437 К тригональная модификация превращается в кубическую III-модификация превращается в кубическую III-модификацию с симметрией  $O_h^1 - Pm3m$  [2]. При температуре T > 492 К III-кубическая модификация превращается в ромбоэдрическую II-модификацию с симметрией R3m [3] и при T > 546 К эта модификация в свою очередь превращается в кубическую I-модификацию с симметрией  $IC_h^5 - Fm3m$  [4]. Превращения IV $\leftrightarrow$ III $\leftrightarrow$ III $\leftrightarrow$ II в нитрате рубидия относятся к числу энантиотропных.

Нитрат цезия при комнатной температуре кристаллизуется в ромбической псевдотригональной сингонии с симметрией R3/m (II-модификация) [5]. Эта модификация при T > 434 К превращается в кубическую І-модификацию с симметрией Ра3 [6]. Превращения II I в CsNO<sub>3</sub> также относятся к числу энантиотропных.

На основании полученных данных о морфологии и кинетике полиморфных превращений в нитратах рубидия и цезия выявлено существование новой *х*-модификации между III и IV-модификациями в RbNo<sub>3</sub>, и I и II-модификациями в CsNO<sub>3</sub>[7, 8].

В [9] молекулярно-динамическим моделированием исследованы структурные фазовые превращения в нитратах рубидия и цезия. А в [10] методом ДСК составлена фазовая диаграмма системы RbNO<sub>3</sub>-CsNO<sub>3</sub>. Исследования твердых растворов CsNO<sub>3</sub> в RbNO<sub>3</sub> показывают, что I и II фазы исчезают из твердых растворов при CsNO<sub>3</sub> ~25 мол. % [11].

Для выяснения закономерностей структурных фазовых превращений в твердом растворе CsNO<sub>3</sub> в RbNO<sub>3</sub> запланирована серия исследований. Целью этих исследований является установление влияний частичных замещений ионов Rb<sup>1+</sup> ионами Cs<sup>1+</sup> в RbNO<sub>3</sub> на механизм полиморфных превращений в исследуемых образцах.

Настоящая работа является продолжением [12, 13] и посвящена исследованию морфологии роста кристаллов при превращениях IV  $\leftrightarrow$  III  $\leftrightarrow$  II  $\leftrightarrow$  II  $\leftrightarrow$  I в Rb<sub>0.975</sub>Cs<sub>0.025</sub>NO<sub>3</sub>. Морфология роста кристаллов в этих твердых растворах ранее не исследовалась.

#### МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Монокристаллы IV-модификации Rb<sub>0.975</sub>Cs<sub>0.025</sub>NO<sub>3</sub> получены из водного раствора при комнатной температуре. Для совершенства и чистоты полученных монокристаллов реактивы RbNO<sub>3</sub> и CsNO<sub>3</sub> марок "XЧ" подвергались дополнительной очистке путем многократной кристаллизации. Полученные хорошо ограненные кристаллы имели разнообразные внешние формы. Были использованы монокристаллы, имеющие форму плоской пластинки или игл, натянутых в кристаллографическом направлении [001] матричного кристалла, размерами в среднем 1 × 0.5 × 5 мм. Морфологические исследования проведены методом оптической микроскопии, предложенным в [14].

На нагревательном столике поляризационного микроскопа марки МИН-8, обеспечивающем полное термостатирование исследуемых образцов, прежде всего тщательно измерены температуры равновесия между IV и III ( $T_0 = 393 \pm 0.5$ K), III и II ( $T_0 = 421 \pm 0.5$  K) и II и I фазами ( $T_0 =$  $= 497 \pm 0.5$  K). Температура кристаллов измерялась термопарой, спайка которой непосредственно касалась поверхности образцов. Точность измерения температуры при 373 К составляла  $\pm 0.5$  K.

Проведенные наблюдения под оптическим микроскопом за ростом кристаллов при полиморфных превращениях IV↔III в Rb<sub>0.975</sub>Cs<sub>0.025</sub>NO<sub>3</sub> показывают, что при температуре T > 393 K рост кристаллов III-модификации происходит с образованием и ростом зародыша данной модификации. Зародыш III-модификации, образовавшийся в невидимой под оптическим микроскопом области кристалла IV-модификации, растет со своими собственными огранками (рис. 16, 1в). При температуре T < 393 К происходит обратный процесс, т.е. III  $\rightarrow$  IV превращение. В результате этого перехода внутри монокристалла III-модификации растет кристалл IV-модификации. В обоих переходах температура задержки  $\Delta T$  составляла ~±1 К. Здесь  $\Delta T = T_{\rm np} - T_0$ , где  $T_{\rm np} -$  температура превращения,  $T_0$  – температура равновесия. Зародыш дочерней модификации сначала растет по кристаллографическому направлению [100] матричного кристалла, когда рост по этому направлению прекращается, т.е. достигает другой границы матричного кристалла, начинается медленный рост по направлению [001] матричного кристалла, и всегда соотношение скоростей роста –  $v_{[100]} > v_{[001]}$ . Многочисленные наблюдения показывают, что промежуточная х-модификация, обнаруженная между IV и ІІІ-модификациями RbNO<sub>3</sub>, в данном случае не обнаруживается.

При T > 421 К кубическая III-модификация превращается в ромбоэдрическую II-модификацию. И в этом случае  $\Delta T \approx \pm 1$  К. Рост кристаллов II-модификации при III  $\rightarrow$  II превращении имеет разнообразную морфологию. Одна из них представлена на рис. 26, 2в, где в процессе превращения граница раздела II и III фаз за счет внутренних напряжений и поверхностных дефектов искривляется. В результате III  $\rightarrow$  II превращения образуются линии деформации, которые почти параллельны между собой и перпендикулярны границе раздела фаз, и на местах этих линий граница раздела фаз искривлена. А сама граница раз-

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 56 № 6 2011

(a) [100] [001] [001] Ш-кристалл (б)

III  $\rightarrow$  IV



(B) III → IV

**Рис. 1.** Последовательные стадии роста кристалла IIIмодификации при полиморфном превращении IV  $\rightarrow$  III в Rb<sub>0.975</sub>Cs<sub>0.025</sub>NO<sub>3</sub>: а – кристалл IV-модификации; б, в – рост кристалла III-модификации при превращении IV  $\rightarrow$  III. Ув. ×90.

дела фаз двигается по кристаллографическому направлению [001] матричного кристалла. После полного III  $\rightarrow$  II превращения линии деформации за счет релаксационных процессов в основном снимаются и только остаются еле заметные следы. Аналогичная морфология наблюдается при IV  $\rightarrow$  III превращении в Rb<sub>0.95</sub>Cs<sub>0.05</sub>NO<sub>3</sub> [15]. Отметим, что в данном случае эллипсообразный дефект (этот дефект указан стрелкой) не влияет на форму границ раздела фаз (рис. 2в).

При температуре T > 497 К происходит II  $\rightarrow$  I превращение. Оно также происходит без задерж-





IV-кристалл

II-кристалл

**Рис. 2.** Рост кристалла II-модификации при превращении III  $\rightarrow$  II в Rb<sub>0.975</sub>Cs<sub>0.025</sub>NO<sub>3</sub>: а – кристалл III; б и в – рост кристалла II-модификации при полиморфном III  $\rightarrow$  II превращении, г – кристалл II-модификации после полного III  $\rightarrow$  II превращения. Ув. ×90.





II 🔶 I

Рис. 3. Рост кристалла І-модификации при полиморфном II → І превращении. Ув. ×90.

ки ( $\Delta T \approx \pm 1$  K) с образованием и ростом зародыша дочерней модификации внутри матричного и сопровождается движением линейной границы II и І фаз в направлении [001] матричного кристалла (рис. 3а, 3б). Как видно из рисунка, в дефектном месте кристалла II-модификации граница раздела I и II фаз искривлена. В процессе превращения эта граница получает прямолинейную форму и составляет угол ~80° с направлением [001] матричного кристалла. При температуре T < 497 K  $(\Delta T \approx \pm 1 \text{ K})$  происходит обратный процесс, т.е. I → II превращение. Зародыш кристалла II-модификации, образованный в левом верхнем углу кристалла I, растет со своими собственными огранками (рис. 4а). Эти огранки оставляли заметные и параллельные между собой следы, напоминающие ламелей при ритмическом росте [16]. В процессе превращения угол между следами границы и кристаллическим направлением [001] матричного кристалла увеличивается от 30° до 40° (рис. 4б).

После полного I  $\rightarrow$  II превращения эти следы границы за счет релаксационных процессов полностью снимаются (рис. 5а), и при *T* < 421 К происходит II  $\rightarrow$  III превращение. Как показывает рис. 5а, кристалл III-модификации начинает расти в дефектном месте кристалла II. За счет накопленных в результате предыдущих превращений внутренних напряжений кристалла эта граница

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 56 № 6 2011

### ПОЛИМОРФНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛ (ОНОКРИСТАЛЛ



**Рис. 4.** Рост кристалла II-модификации при превращении I  $\rightarrow$  II. Ув. ×90.



**Рис. 5.** Рост кристалла III-модификации при превращении II → III. Ув. ×90.

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 56 № 6 2011



**Рис. 6.** Лауэграммы, иллюстрирующие монокристалл IV  $\leftrightarrow$  монокристалл III превращения в Rb<sub>0.975</sub>Cs<sub>0.025</sub>NO<sub>3</sub>: а – IV-модификация при комнатной температуре; б – III-модификация после полного IV  $\rightarrow$  III превращения; в – IV-модификация после обратного III  $\rightarrow$  IV превращения при комнатной температуре.

искривлена. Из сравнения рис. 2в и рис. 5б видно, что морфологии роста кристаллов при II  $\rightarrow$  III и III  $\rightarrow$  II превращениях похожи. Разница в том, что при превращении III  $\rightarrow$  II ширина границы между III и II фазами больше, чем ширина границы этих фаз при превращении II  $\rightarrow$  III. Видимо, это связано с разностью плотностей II и III фаз.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, эксперименты показывают, что рост кристаллов при IV $\leftrightarrow$ III $\leftrightarrow$ II превращениях в Rb<sub>0.975</sub>Cs<sub>0.025</sub>NO<sub>3</sub> происходит с образованием и ростом зародышей кристаллов дочерних модификаций внутри матричных, и в результате наблюдается монокристалл  $\leftrightarrow$  монокристалл превращения. Это подтверждается лауэвскими снимками, полученными от кристаллов до и после полиморфного превращения. Для иллюстрации сказанного на рис. 6 представлены лауэграммы IV-модификации при комнатной температуре, III-модификации после полного IV  $\rightarrow$  III превращения и IV-модификации после обратного III  $\rightarrow$  IV превращения при комнатной температуре.

Таким образом, при частичном замещении Rb<sup>1+</sup> в RbNO<sub>3</sub> ионами Cs<sup>1+</sup> температура задержки уменьшается, превращения происходят почти без задержки, и это замещение отрицательно влияет на ограненный рост дочернего кристалла внутри матричного. В [14] показано, что с увеличением дефектности кристалла  $\Delta T$  уменьшается. Значение  $\Delta T$  для чистых RbNO<sub>3</sub> и CsNO<sub>3</sub> составляет ~5 K [7, 8], а для всех превращений в Rb<sub>0.975</sub>Cs<sub>0.025</sub>NO<sub>3</sub> – ~1 К. Это показывает, что с замещением Rb<sup>1+</sup> в RbNO<sub>3</sub> ионами Cs<sup>1+</sup> степень дефектности кристалла увеличивается.

Кроме того, в монокристаллах Rb<sub>0.975</sub>Cs<sub>0.025</sub>NO<sub>3</sub> полного цикла IV↔III↔II превращений в одном и том же образце в большинстве случаев наблюдать невозможно, так как внутренние напряжения, накопленные в последних стадиях цикла превращений, приводят к разложению исследуемого образца. Многочисленные наблюдения показывают, что между IV- и III-модификациями не существует *х*-модификация, как было указано в [8].

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Brown R.N., Mclaren A.C. // Acta Cryst. 1962. V. 15. P. 977.
- Brown R.N., Mclaren A.C. // Proc. Roy. Soc. A. 1962. V. 266. P. 239.
- Korhonen U. // Ann. Acad. Sci. Fennical. A. 1951. V. 1. P. 37.
- Pauling L., Sherman J. // Z. Kristallogr. Kristallogeom. 1933. B. 84. S. 213.
- 5. Finback C., Hassel O. // Z. Phys. 1937. B. 5. S. 460.
- Korhonen U. // Ann. Acad. Sci. Fennical. A. 1953. V. 1. P. 150.
- 7. Насиров В.И., Алекперов Ч.М., Магеррамова Ф.Г. // Изв. АГПУ. 1995. Т. 1–2. С. 70.
- Алекперов Ч.М., Насиров В.И., Магеррамова Ф.Г., Асадов Ю.Г. // Препринт № 4 ИФАН Азербайджана, 1990. С. 38.
- 9. *Lin J., Duan C.G., Ossowski M.M. et al.* // J. Solid State Chem. 2001. V. 16. № 1. P. 222.
- Secco E.A., Secco R.A. // J. Phys. Chem. Solids. 2002. V. 63. P. 433.
- 11. Schlemper E.C., Hamilton W.C. // J. Chem. Phys. B. 1966. V. 408. P. 4498.
- 12. Хазиева А.Ф., Асадов Ю.Г., Насиров В.И. // Докл. НАН Азерб. 2009. Т. 65. С. 66.
- 13. *Насиров В.И., Хазиева А.Ф., Асадов Ю.Г. //* Изв. НАН Азерб. 2009. Т. 29. С. 157.
- 14. *Асадов Ю.Г., Насиров В.И.* // Кристаллография. 1970. Т. 17. № 5. С. 1204.
- 15. *Насиров В.И., Хазиева А.Ф., Асадов Ю.Г. //* Изв. НАН Азерб. 2009. № 5. С. 156.
- 16. Асадов Ю.Г., Насиров В.И. // Докл. АН СССР. 1970. Т. 191. № 6. С. 1280.